用线阵 CCD 测量固体材料的杨氏模量

虢淑芳¹,夏湘芳²,彭柯铭²,王国友²,陈光伟²

(1. 肇庆市高级技工学校, 广东 肇庆 526020; 2. 湖南工业大学, 湖南 株洲 412008)

摘 要:介绍了一种用线阵 CCD 测量固体材料杨氏模量的方法,使学生了解和掌握一种微小位移的非电量 电测方法,扩大了学生的知识面,有利于学生综合素质的培养。

关键词: 线阵 CCD; 杨氏模量; 激光光杠杆

中图分类号:G642.423,O4-33 文献标志码:A 文章编号:1673-9833(2009)04-0065-03

Measuring Young's Modulus of Solid Material with Line Scan CCD

Guo Shufang, Xia Xiangfang, Peng Keming, Wang Guoyou, Chen Guangwei
 (1. High Technical School of Zhaoqing City, Zhaoqing Guangdong 526020;
 2. Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412008)

Abstract: Introduces a new method of measuring Young's modulus of solid material with line scan CCD. Makes students understand and master a non-electric measurement way to measure min-displacement, which not only expands students' knowledge but also has advantages in cultivating students' overall qualities.

Keywords: line scan CCD; Young's modulus; laser light lever

弯梁法测量固体材料杨氏模量是大学物理实验中 一个十分重要的实验项目,其关键是测量微小位移 量。传统实验中采用光杠杆和尺度望远镜放大的方法 测量微小位移量,随着科学技术的发展,微小位移量 的测量技术愈来愈先进,本文介绍采用线阵 CCD 的视 频输出信号,通过示波器读数测量微小位移量的方 法,这有利于联系科研和生产实际,使学生了解和掌 握微小位移的非电量电测新方法。

1 实验原理

1.1 杨氏模量

物体在受到外力作用时,形状与体积会发生或大 或小的改变,这统称为形变。当外力不太大,引起的 形变也不太大时,撤掉外力,形变就会消失,这种形 变称之为弹性形变。将厚度为δ、宽为b的金属板放 在相距为l的2刀刃上(图1),在板上2刀刃的中点处 挂上质量为m的砝码,板被压弯。设挂砝码处下降 λ ,称此 λ 为弛垂度,这时板材的杨氏模量E等于^[1]:



图 1 金属板受力弯曲示意图 Fig. 1 The bending diagram of metal plate

1.2 激光光杠杆

在平板P下面固定3个尖足a、b、c,在平板上a

收稿日期:2009-04-20

作者简介: 虢淑芳(1965-), 女, 湖南衡阳人, 肇庆市高级技工学校讲师, 主要从事电工电子和实验技术的研究, E-mail: <u>qigsf@yahoo.com.cn</u>

足与b、c足连线垂直的方向安装1个"一字形"的半导体激光器,这样就组成了激光光杠杆(图2)。a足到b、c足连线的垂直距离为 d_1 ,当半导体激光器工作时,半导体激光器可发出1束"一字形"的红色激光束G照在离b、c足距离 d_2 的屏幕上f处(图3)。如果这时a足由g处降低 λ 到h处,激光束照在屏幕上的位置就上升了x到e处,那么有:



图 2 激光光杠杆结构图





图 3 激光光杠杆工作示意图

Fig. 3 The working diagram of laser light lever

1.3 线阵 CCD

CCD (charge coupled device,即电荷耦合器件)是 一种新型的固体成像器件,在非接触测量方面有着广 泛的应用^[2-6]。LM601S型CCD光强分布测量仪就是利用 线阵 CCD 器件作探测器,通过自动扫描,实现对连续 变化的光强信号波形的采集。该测量仪使照射到其采 光窗上的光强分布,从按空间位置变化的函数转换为 按时间变化的函数,并变成与光强成线性关系的模拟 视频信号输出。LM601S型CCD光强分布测量仪有2700 个光敏元,相邻光敏元中心间距为11 µm,故光敏元 线阵有效长度为11×2700 µm; 其输出的视频信号波 形可输入示波器,以显示光强分布的波形曲线(图4), 从而方便进行测量。示波器显示的2同步信号间隔为 CCD线阵的有效扫描时间t, 对应第1个光敏元到第2700 个光敏元的有效长度 11 × 2 700 µm; 信号中心到前一 个同步信号的间隔为示波器上显示的第1个光敏元到 信号中心所处的光敏元有效扫描时间 t, 对应第1个 光敏元到信号中心所处光敏元的有效长度为x,则:

$$x = \frac{11 \times 2700 \times t_x}{t} \quad \circ \tag{3}$$

实验时,根据 CCD 光强分布测量仪输出的视频信号在示波器上显示的波形曲线,测出 t_c的值,由式(3)

算出"一字形"激光在 CCD 面上的位置 x 及其变化量, 再由式(2)算出激光光杠杆 a 足下降的位移,即金属 板在质量为m的砝码作用下的弛垂度 λ ,最后由式(1) 求出金属板的杨氏模量。



Fig. 4 The waveform diagram of video signals

2 实验内容

2.1 实验装置

实验装置如图 5 所示,在 2 支架上设置互相平行 的钢制刀刃,其上放置待测板和辅助板,在待测板上 2 刀刃间的中点处,挂上有刀刃的挂钩和砝码盘,在 辅助板和挂钩上安放激光光杠杆, *b*、*c* 足安放在辅助 板上,*a* 足安放在挂钩的中央,在激光器的前方一定 距离(约 50 cm)处,放置1个LM601S型CCD光强分 布测量仪,让激光光杠杆发出的"一字形"的红色激 光束垂直照在线阵 CCD的下方,CCD光强分布测量仪 输出的视频信号接入示波器的输入口。往砝码盘上加 砝码时待测板被压弯,激光光杠杆发出的"一字形"的 红色激光束照在线阵 CCD上的位置往上移动,通过示 波器显示的光强分布波形曲线的变化情况,从而求出 待测板的杨氏模量。





2.2 实验方法及步骤

1)将激光光杠杆在平的白纸上轻轻压出a、b、c3个足尖痕,用游标卡尺测量a到b、c连线的垂直距 离 d_1 ,用直尺测量l,千分尺测量 δ ,游标卡尺测量b。 2)如图5所示安装好实验装置,打开激光电源、CCD 光强分布测量仪、数字示波器的电源开关,调节示波 器使显示屏上可稳定的显示一个完整周期的扫描信号, 调节激光功率使 CCD 光强分布测量仪输出的视频信号 波形如图 6,用光标手动模式测出 2 同步信号间的扫描 时间 t 和信号中心到前一个同步信号的扫描时间 t_o。



图 6 初始状态视频信号波形

Fig. 6 The initial video signal waveform

3) 在挂钩上增加1个20g的砝码,激光光杠杆发出的"一字形"红色激光束照在线阵CCD上的位置往上移动,示波器显示的信号中心位置发生相应的移动,用光标手动模式测出此时的信号中心到前一个同步信号的扫描时间_t,如图7。



Fig. 7 The changed video signal waveform

4)逐次增加砝码,测出对应的 t_2 、 t_3 、 t_4 […] t_8 。 5)用逐差法处理实验数据,算待测板杨氏模量。

3 实验数据及处理

实验中测得不锈钢杨氏模量的各项数据如下: $\delta = 0.860 \text{ mm}, l = 23.78 \text{ mm}, b = 23.72 \text{ cm}, d_1 = 46.38 \text{ mm}, d_2 = 55.18 \text{ cm}, t = 1.47 \text{ ms}, 反应不锈钢形变的实验观测数据见表 1。$

用逐差法求得每增加 1 g 砝码时,引起光敏元位置 x 的变化量为 0.129 mm,则不锈钢梁产生的弛垂度为 0.010 8 mm,由式(1)可算得 $Y_{T \otimes H}$ =20.1 × 10^2 N/m^2 ,与标准值 $19.7 \times 10^2 \text{ N/m}^2$ 的误差为 2.03 %。

表1 不锈钢杨氏模量的测量数据

Table 1 The Young's modulus data of stainless steel

<i>m</i> /g	$t_i / \mu s$	x_i / mm	m/g	$t_i / \mu s$	x_i / mm
0	219.21	4.43	100	854.64	17.30
20	346.32	7.00	120	981.96	19.80
40	473.64	9.57	140	1 110.00	22.40
60	600.50	12.10	160	1 240.00	25.00
80	727.42	14.70	180	1 370.05	27.70

4 结语

对测量固体材料杨氏模量的实验装置和方法进行 了改进,在保留原有实验教学内容的基础上,增加了 采用线阵 CCD 的视频输出信号,通过示波器观察用于 测量微小位移量的方法,将先进科技成果应用到教学 实践中,扩大了学生的知识面,有利于学生综合素质 的培养。

参考文献:

[1] 杨述武.普通物理实验[M].北京:高等教育出版社,2000: 92-96.

Yang Shuwu. General Physics Experiments[M]. Beijing : Higher Education Press, 2000: 92–96.

[2] 王庆有.图像传感器应用技术[M].北京:电子工业出版社, 2003.

Wang Qingyou. Application Technology of Image Sensors[M]. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2003.

- [3] 达争尚,施浣芳.线阵CCD尺寸测量信号的提取[J].西安 工业学院学报,2000,20(1):35-38.
 Da Zhengshang, Shi Huanfang. Signal Extraction of Line Scan CCD Used in Dimension Measurement[J]. Journal of Xi'an Institute of Technology, 2000, 20(1):35-38.
- [4] 谈新权,许胜辉,梅晓英, CCD图像传感器的高分辨率技术[J].半导体光电, 1999, 20(3): 189-192.
 Tan Xinquan, Xu Shenghui, Mei Xiaoying. High Resolution Technology of CCD Image Sensor[J]. Semiconductor Optoelectronics, 1999, 20(3): 189-192.
- [5] 孙学珠,付维乔,刘 庆,等.高精度CCD尺寸自动检测系统的光学系统设计[J].光学技术,1995(5):4-6.
 Sun Xuezhu, Fu Weiqiao, Liu Qing, et al. The Design of Optical System for High Precision CCD Automatic Size Control[J]. Optical Technology, 1995(5):4-6.
- [6] 安志勇,张国玉,宋 路,等.高分辨率CCD光电尺寸自动检测仪的研究[J].光学技术,1997(3):35-36.

An Zhiyong, Zhang Guoyu, Song Lu, et al. Research on High Resolution CCD Photoelectric Automatic Measuring Instrument for Size[J]. Optical Technology, 1997(3): 35–36.